24pD34P

ヘリオトロン J における原子輝線強度比法のための低分散・高スループット 可視分光計測システムの改良

Improvement of Low-Dispersion High-Throughput Visible Spectrometer System for Atomic Line Intensity Ratio Method in Heliotron J

塚崎 僚¹⁾, 門 信一郎²⁾, 白波瀬 一貴¹⁾, 岡田 浩之²⁾, 山本 聡²⁾,

南 貴司²⁾, 小林 進二²⁾, 長崎 百伸²⁾, 大島 慎介²⁾, 中村 祐司¹⁾, 木島 滋²⁾, G.M.Weir²⁾,

M.Koubiti³⁾, 羽田 和慶¹⁾, 釼持 尚輝¹⁾, 大谷 芳明¹⁾, 呂 湘潯¹⁾, 村上 弘一郎¹⁾, 神野 洋介¹⁾,

小田 大輔¹⁾, 中野 裕一郎¹⁾, 松田 啓嗣¹⁾, 岸川 英樹¹⁾, 多和田 斉興¹⁾, 水内 亨²⁾

Ryo Tsukasaki¹⁾, Shinichiro Kado²⁾, Kazuki Shirahase¹⁾,

Hiroyuki Okada²⁾, Satoshi Yamamoto²⁾, et al.

1) 京都大学大学院エネルギー科学研究科 2) 京都大学エネルギー理工学研究所

3) エクス=マルセイユ大学

1) Graduate School of Energy Science, Kyoto University 2) Institute of Advanced Energy, Kyoto University 3) Aix-Marseille University, France

電子温度が100 eV以下の磁場閉じ込め核融合 プラズマ周辺領域は粒子ソース項として重要 な役割を果たすことが知られている。ヘリオ トロンJ装置におけるレーザートムソン散乱計 測及び静電プローブ計測が困難である周辺領 域に適用可能な「輝線強度比法」は、絶対感 度較正を必要とせず、この領域の電子温度 T_e , 電子密度 n_e に感度が高い。

著者らは核融合生成物であるヘリウム原子の輝線強度比法を用いた*T_e*, *n_e*計測のため、低分散・高スループット可視分光計測システムの製作を進めている。本システムの受光光学系(図1(a))では、多チャンネル・高NA(0.39)の光ファイバーバンドルを用いてポロイダル断面の上半分の領域を焦点距離32 mmの対物レンズで結像し分光器に導入する。光ファイバーのコア径は0.2 mmであり、光学倍率は1/11.5である。観測範囲拡大のため、バンドル端面は対物レンズ位置を中心とする円弧状に加工され、約30°の範囲が観測可能となっている。



図1 可視分光計測システム概念図

ヘリウム原子の輝線(He I)が多く存在する可 視光領域390-730 nmにおいて、ヘリウム-水素 混合プラズマ[e.g.#58681]を計測した結果、Dα 線(656.1 nm)の強度が相対的に大きく、He Iの 輝線強度比計測に支障をきたすことが確認さ れた。

そこで特定の輝線を遮蔽するために、図1(b) に示すように可視分光器にリレー結像光学系 を追加し、中間結像面に径0.5 mmの炭素棒を レイリーブロック式の空間フィルタ[1]として 導入した。デジタルカメラ(Nikon D90)を検出 器とし、連続スペクトルを計測した出力画像 を図2に示す。同期計測に用いるCCD検出器の 大きさは白枠に相当する。遮蔽可能な輝線は 位置598.5 nmにおいて波長幅16.2 nmの範囲で ある。これはスリット幅30 μ mにおけるHe I (667.8 nm)の半値全幅0.9 nmよりも十分広く、

の指標の提供

を目指す。



400 500 600 700 (nm)

図 2 連続スペクトルと空間フ ィルタ.横の黒線はダミーファ イバー、縦の黒線はレイリーブ ロックの像である.

[1] A.Okamoto, S.Kado *et al.*, Rev. Sci. Instrum. **76**, 116106 (2005).